



(11) **EP 2 223 751 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

- (15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 73
- (51) Int Cl.:
B05C 5/02 (2006.01)
- (48) Corrigendum ausgegeben am:
15.01.2020 Patentblatt 2020/03
- (45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
28.09.2016 Patentblatt 2016/39
- (21) Anmeldenummer: **10005371.9**
- (22) Anmeldetag: **16.07.2004**

(54) **Verfahren zum Erkennen einer auf einem Substrat aufzubringenden Struktur mit mehreren Kameras sowie eine Vorrichtung hierfür**

Method and device for identifying a structure applied to a substrate using a plurality of cameras.

Méthode pour reconnaître une structure appliqué sur un substrat avec une pluralité de caméras et un appareil pour exécuter ladite méthode.

- | | |
|---|---|
| <p>(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR</p> <p>(30) Priorität: 23.12.2003 DE 10361018</p> <p>(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.09.2010 Patentblatt 2010/35</p> <p>(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en)
nach Art. 76 EPÜ:
04741093.1 / 1 701 803</p> <p>(73) Patentinhaber: QUISS
Qualitäts-Inspektionssysteme und Service AG
82178 Puchheim (DE)</p> <p>(72) Erfinder:
• Tomtschko, Andreas
74189 Weinsberg (DE)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Berger, Mirko
80339 München (DE)• Linnekohl, Jan
64625 Bensheim (DE)• Raab, Roman
81827 München (DE) <p>(74) Vertreter: Ascherl, Andreas et al
KEHL, ASCHERL, LIEBHOFF & ETTMAYR
Patentanwälte - Partnerschaft
Emil-Riedel-Strasse 18
80538 München (DE)</p> <p>(56) Entgegenhaltungen:
WO-A1-02/26397 FR-A- 2 817 618
US-A- 4 724 302 US-A- 5 402 351
US-A1- 2002 113 198</p> |
|---|---|

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 2 223 751 B8